Issue Classification



A	sliaatia.	-104-	- I N -
l whi	nicatio	n/Contr	01 140

10804101

.

Examiner

Luk, Emmanuel S

Applicant(s)/Patent Under Reexamination

OGINO ET AL.

Art Unit

1722

ORIGINAL					INTERNATIONAL CLASSIFICATION											
CLASS S		SUBCLASS	i	CLAIMED			LAIMED	NON-CLAIMED								
425			385			В	2	9	С	59 / 04 (2006.0	1.01)					******
CROSS REFERENCE(S)		3.2														
CLASS	SUE	SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)			CK)	T										
425	411															
977	887															
						_										
			ļ									_				
		<u> </u>			ļ	_		ļ			\dashv				-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ															
												\dashv			- -	<u> </u>
						-									-	
				, _												
						一										
																•
		ļ														
						<u> </u>										
	ļ	<u> </u>											•		<u> </u>	
	 				ļ											
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														-	
					-						 -}	\dashv				
						 								-		,
						┢										
				 												
				<u> </u>												
	<u></u>					_										
						ļ	·					_				
	<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>											
Luk, Emmanuel S FJ 10/1/07			Total Claims Allo						lowed:							
(Assistant Examiner) (Date)				fotal Claims Allowed:												
(Legal Instruments (Date)		(Primary Examiner) (Date)				O.G. Print Claim(s) O.G. Print Figure										